**Nazwa przedmiotu:**

Ochrona własności intelektualnej

**Koordynator przedmiotu:**

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

**Grupa przedmiotów:**

wspólna

**Kod przedmiotu:**

OCWIN

**Semestr nominalny:**

7 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

4

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Godziny kontaktowe 30 h przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 15h zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h czas poza laboratorium 15.h przygotowanie raportu 30h przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 20h Razem 120 godz. → 4 ECTS

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Godziny kontaktowe 30 h laboratorium 15.h Razem 45 godz. → 2 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 30h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 15h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Słowa kluczowe:
informacja patentowa, bazy wiedzy, własność intelektualna, własność przemysłowa, ochrona wiedzy
Prerekkwizyty: brak

**Limit liczby studentów:**

120

**Cel przedmiotu:**

Celem nauczania jest przekazanie wiedzy w zakresie: istoty i zakresu własności intelektualnej; cech dóbr niematerialnych podlegających ochronie; dostępu do oraz sposobów korzystanie z baz danych zawierających informacje o własności intelektualnej; sposobów uzyskiwanie ochrony wynalazków; istoty i zakresu monopolu na chronione prawem dobra niematerialne; podstaw organizacji ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie.

**Treści kształcenia:**

WYKŁAD
Część I - Wprowadzenie
I. 1. Znaczenie wiedzy chronionej w gospodarce
I. 2. Istota i zakres przedmiotowy własności intelektualnej
Część II – Zdolność ochronna dóbr niematerialnych
II. 1. Zdolność ochronna rozwiązań (wynalazki, wzory, topografie)
II. 2. Zdolność ochronna oznaczeń (znaki towarowe, oznaczenia geograficzne)
II. 3. Zdolność ochronna utworów (naukowe, literackie, artystyczne, programy komputerowe)
Część III - Dostęp i korzystanie z informacji o własności intelektualnej
III. 1. Bazy informacji patentowej
III. 2. Badania i analizy patentowe
Część IV – Uzyskiwanie ochrony dóbr niematerialnych IV. 1. Procedury ochrony rozwiązań (wynalazków, wzorów)
IV. 2. Procedury ochrony oznaczeń
Część V – Istota i zakres monopolu na chronione prawem dobra niematerialne
V. 1. Istota patentu, praw ochronnych i praw z rejestracji V. 2. Istota praw wyłącznych do utworów
V. 3. Korzystanie z wlasności intelektualnej (licencje, przeniesienie praw)
V. 4. Prawa twórców
Część VI – Organizacja ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
VI. 1. Model ochrony wiedzy
VI. 2. Strategie i polityki ochrony wiedzy
VI. 3. Organizacja ochrony własności intelektualnej

LABORATORIUM 1. Rodzaje i dostęp do informacji patentowej w szerokim ujęciu 2. Klasyfikacje międzynarodowe informacji patentowej 3. Stan techniki i jego badanie 4. Badanie zdolności patentowej wynalazku opatentowaniu 5. Patent europejski 6. Dokument patentowy 7. Formułowanie i analiza zastrzeżeń patentowych 8. Portal Europejskiej Organizacji Patentowej 9. Portal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 10. Portal Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE.

**Metody oceny:**

Patrz tabela 1

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

1. W. Kotarba "Ochrona własności intelektualnej" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych.

**Witryna www przedmiotu:**

www.wz.pw.edu.pl

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt T1A\_W08 ??? - tylko tu można przyporządkować:**

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną oraz prowadzenia badań stanu techniki, zdolności i czystości patentowej.

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt S1A\_U10:**

Potrafi odróżniać systemy uzyskiwania ochrony na dobra niematerialne

Weryfikacja:

Kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt (K\_U2) T1A\_W01:**

Potrafi korzystać z informacji patentowej dla potrzeb określania stanu techniki, badania zdolności ochronnej i czystości patentowej.

Weryfikacja:

kolokwium ustne, raport z ćwiczeń laboratoryjnych

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt (K\_U07) T1A\_W05 :**

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt (K\_U07) T1A\_W05:**

Posiada umiejętność prowadzenia we własnym zakresie badań literatury z zakresu ochrony własności intelektualnej w tym przemysłowej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt T2A\_K02:**

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego dokształcania się

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt T2A\_K07:**

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania wymagające przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt T2A\_K04:**

Rozumie ograniczenia wynikające z aktualnego stanu rozwoju światowego systemu ochrony własności intelektualnej

Weryfikacja:

kolokwium ustne

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**